

driven from a HF generator (1). The loop is tuned to resonance by a capacitor (3). A vehicle in the vicinity of the loop causes a shift in the operating point of the curve and a change in the voltage amplitude at the input of a detector (5).

The detector is followed by a non-linear amplifier (9) which amplifies low levels and attenuates higher levels and this is followed by a differentiating circuit (6). The output of the differentiating circuit passes to a threshold detector (7) and the output pulse length corresponds to the induction variation and hence the speed of the passing vehicle. 26.10.76 as 648383 (6pp1286)

LEYK/ ★ R17 D5247A/18 ★DT 2648-417
Stop watch velocity scale for vehicle speed measurement - has scale with min. and max. values displaced from start position of pointer
LEYK K 26.10.76-DT-648417
(27.04.78) G01p-03/10

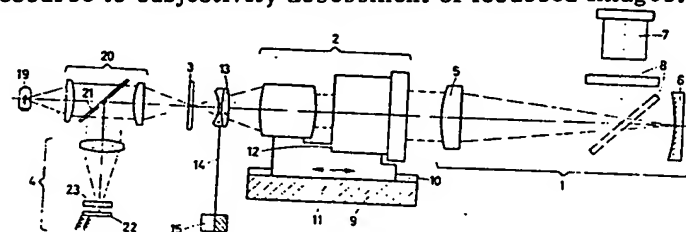
The velocity-measuring stop-watch for determining the speed of vehicles over a specified distance consists of a single pointer stop-watch mechanism whose pointer makes one revolution per minute. If the measured distance travelled by the vehicle is one kilometer, then one revolution of the pointer corresponds to a speed of 60 km/h.

To increase the reading accuracy of the dial,

particularly for the higher speeds, the start of the scale and the end of the scale do not coincide with the datum position of the pointer (13) but are displaced by approx. 90°. The first part of the scale will therefore be used for low speed values only during the second revolution of the pointer (0-60 km/h). 26.10.76 as 648417 (9pp1286)

BOSC ★ R15 D5249A/18 ★DT 2648-419
Optical test bench with photoelectric optical focussing - determines focal plane of test piece using vibrating lens system
BOSCH R GMBH 26.10.76-DT-648419
(27.04.78) G01m-11/02

The focal plane of a test piece can be determined without recourse to subjectivity assessment of focussed images.



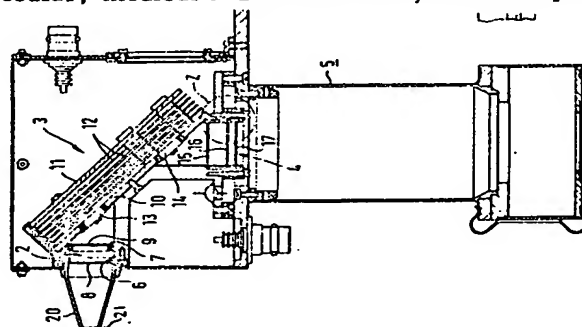
A light source (19) projects a beam of light through a pair of lenses (20) and a test plate (3) carrying a test pattern, normally of radial spokes. The light passes through an

electromagnetically vibrated intermediate lens pair (13).

The test piece lens array is carried on adjustable rails. (10). Another lens (5) and a half silvered mirror (8) focus the image of the test plate on to a concave mirror (6). This reflects the image back through the system to the first lens array (20), in which it is partly deflected by a semitransparent mirror on to a photodiode (22). A signal is produced which depends on the vibration of the intermediate lens pair (13) and on the position of the test piece (2) which can then be altered until the maximum reading is obtained and this corresponds to the focussed position of the test piece. 26.10.76 as 648419 (16pp1223)

HAHN- ★ R16 D5262A/18 ★DT 2648-466
Low energy electron spectrometer for molecular analysis - uses oblique reflective electrostatic chamber and accelerator
HAHN-MEITNER-INSTIT 26.10.76-DT-648466
(27.04.78) G01n-23/22

A low energy electron spectrometer is for use in atomic molecular, medical and aerosol analysis techniques. It is



particularly for the detection of tunnel electrons. The beam of low energy electrons is partially reflected by an oblique electrostatic chamber into an accelerating chamber.

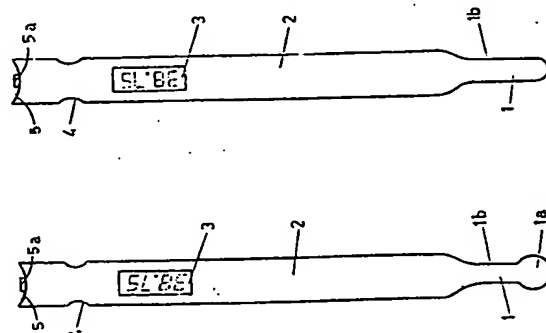
The electrons from the source being analysed (1) enter the device through an aperture and travel through a decelerating lens array (2) into an oblique parallel plate (10, 11) electrostatic chamber in which a homogeneous field is established by a series of equipotential layers (12). Some of these electrons are reflected through an aperture (14) into a post accelerator (4) consisting of an array of parallel grids (15, 16, 17) and from this into an analysis chamber (5). 26.10.76 as 648466 (14pp1228)

See end of group DT 2648-502

TIME- ★ R14 D5275A/18 ★DT 2649-048
Electronically operated medical thermometer with digital read/out - uses rapid acting temperature transducer and analogue/digital converter

TIMELEC AG 23.10.76-CH-013356
(27.04.78) G01k-13

An electronic medical thermometer uses a small temperature transducer, an amplifier and an analogue to digital



converter with a digital light emitting or alternatively liquid crystal display unit. The thermometer is of solvent construction and is fast and more convenient to read than a mercury thermometer. It is also easy to clean.

The thermometer is mounted in a cylindrical case (2) at one end of which is a small test head (1), in which is

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑤

Int. Cl. 2:

G 01 N 23/227

⑯ **BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**

DEUTSCHES



PATENTAMT

DE 26 48 466 A 1

⑪

Offenlegungsschrift 26 48 466

⑫

Aktenzeichen: P 26 48 466.2

⑬

Anmeldetag: 26. 10. 76

⑭

Offenlegungstag: 27. 4. 78

⑳

Unionspriorität:

③② ③③ ③①

⑤④

Bezeichnung: Spektrometer für niederenergetische Elektronen, insbesondere Auger-Elektronen

⑦①

Anmelder: Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung Berlin GmbH, 1000 Berlin

⑦②

Erfinder: Stolterfoht, Nikolaus, Dr., 1000 Berlin

DE 26 48 466 A 1

-
P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Spektrometer für niederenergetische Elektronen, insbesondere Auger-Elektronen, mit einem elektrostatischen 45° -Spektrometer, in dem die zu analysierenden Elektronen in einem homogenen elektrischen Feld umgelenkt und einer Elektronennachweiseinrichtung zugeführt werden, dadurch gekennzeichnet, daß dem 45° -Spektrometer ein als langbrennweitige, schwach fokussierende Linse (2) ausgebildetes Elektronenabbremssystem vorgeschaltet ist.
2. Spektrometer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die langbrennweitige Linse (2) im Eintrittskollimator des 45° -Spektrometers (3) vorgesehen bzw. eingebaut ist, so daß die aus der langbrennweitigen Linse austretenden Elektronen unter 45° in das homogene elektrische Feld des 45° -Spektrometers eintreten.
3. Spektrometer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die langbrennweitige Linse (2) einen Eintrittsring (6) und einen Austrittsring (7) als Halterung von mehreren, für die Elektronen hochtransparenten Metallnetzen (8,9) aufweist.
4. Spektrometer nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß zwei parallele, hochtransparente Metallnetze (8,9), zwischen denen eine einstellbare Abbremsspannung anlegbar ist, an dem Eintritts- und dem Austrittsring (6,7) gehalten sind.
5. Spektrometer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß in dem 45° -Spektrometer (3) zwischen dem Austrittsschlitz (14), durch den die Elektronen

aus dem homogenen elektrischen Feld austreten, und der Elektronennachweiseinrichtung eine Elektronen-Nachbeschleunigungsstrecke (4) vorgesehen ist.

PATENTANWÄLTE
SPMY

DIPL.-ING. H. WEICKMANN, DIPL.-PHYS. DR. K. FINCKE
DIPL.-ING. F. A. WEICKMANN, DIPL.-CHEM. B. HUBER

3

2648466

8 MÜNCHEN 86, DEN

POSTFACH 860820

MÜHLSTRASSE 22, RUFNUMMER 98 39 21/22

HAHN-MEITNER-INSTITUT FÜR KERNFORSCHUNG BERLIN GmbH

Glienicker Str. 100, 1000 Berlin 39

Spektrometer für niederenergetische Elektronen,
insbesondere Auger-Elektronen

Die Erfindung betrifft ein Spektrometer für niederenergetische Elektronen, insbesondere Auger-Elektronen, mit einem elektrostatischen 45° -Spektrometer, in dem die hinsichtlich ihrer Energie zu analysierenden Elektronen in einem homogenen elektrischen Feld umgelenkt und einer Elektronennachweiseinrichtung zugeführt werden. In diesem Spektrometer, in dem niederenergetische Elektronen im Hochvakuum spektroskopiert werden, sollen vor allem Auger-Elektronen im Energiebereich von 5 eV bis 5000 eV mit hohem Auflösungsvermögen nachgewiesen werden, so daß das Spektrometer nach der Erfindung auch als Auger-Spektrometer bezeichnet werden kann, obwohl seine Anwendung nicht auf Auger-Elektronen beschränkt ist.

Die physikalische Grundlage der Auger-Elektronenspektroskopie besteht darin, daß durch einen Atomstoß ein Atom in seiner inneren Schale ionisiert wird. Die Folge ist, daß eine Zustandsänderung der Elektronenhülle entsteht, weil auf bestimmte Weise Elektronen "herausgeworfen" werden (Auger-

809817/0542

Effekt). Dies läßt Rückschlüsse auf die veränderte Atomstruktur zu.

So kann man z.B. in einem Auger-Elektronen-Spektrum einer chemischen Verbindung nicht nur die verschiedenen Elemente nachweisen, sondern auch unterscheiden, ob sie einfach oder mehrfach gebunden in dieser Verbindung vorliegen.

Die Möglichkeiten der Auger-Elektronenspektroskopie eröffnen deshalb in vielen Forschungsbereichen neue Perspektiven und ermöglichen der Industrie die Ermittlung von sicher verifizierten Daten für ihre produktionstechnischen Arbeiten. Die Auger-Elektronenspektroskopie ist an sich bekannt und hat bereits eine weite Verbreitung gefunden, zumal es mit dieser Spektroskopie u.a. möglich ist, Elemente auch in geringsten Spuren nachzuweisen und ihre elektronische Struktur zu analysieren.

Ein bekanntes Spektrometer, das sich im Prinzip für die Analyse niederenergetischer Elektronen eignet, ist das elektrostatische 45° -Spektrometer, wie es beispielsweise in der Zeitschrift "The Review of Scientific Instruments", Band 26, Nr. 9, September 1955, Seiten 850 bis 854, beschrieben ist. Die Energieanalyse der Elektronen erfolgt bei diesem 45° -Spektrometer in einem homogenen elektrischen Feld, das durch parallele, ebene Platten erzeugt wird. Die Elektronen treten unter einem Winkel von etwa 45° durch einen Eintrittsschlitz in der einen dieser beiden Platten in das elektrostatische Feld ein, durchlaufen dort je nach ihrer Energie eine mehr oder weniger steile Parabelbahn und treten ebenfalls unter einem Winkel von etwa 45° durch einen Austrittsschlitz in der gleichen Platte aus dem homogenen elektrostatischen Feld aus und werden anschließend einer Elektronennachweiseinrichtung zugeführt.

Das vorstehend kurz erläuterte 45° -Parallelplatten-Spektrometer, wie es auch etwas ausführlicher bezeichnet wird, ist zwar einfach in seinem Aufbau und in seiner Funktionsweise, aber es besitzt nur ein mittleres bis gutes Auflösungsvermögen, jedoch kein sehr gutes Auflösungsvermögen, d.h. es ist kein hochauflösendes Spektrometer, wie es in vielen Fällen benötigt wird.

Es sind zwar auch hochauflösende Spektrometer für niederenergetische Elektronen bekannt und kommerziell erhältlich; diese hochauflösenden Spektrometer sind aber im allgemeinen sehr aufwendig. Beispielsweise verwendet man, um Fokussierungen höherer Ordnung in mehreren Ebenen zu erreichen, oft elektrostatische Kugelspektrometer, aber deren Herstellung und deren Einbau in Vakuumapparaturen ist aufwendig und bereitet im allgemeinen erhebliche Schwierigkeiten.

Mit der Erfindung wird demgegenüber ein Spektrometer für niederenergetische Elektronen geschaffen, das bei relativ geringem Aufwand und bei verhältnismäßig kleinen Abmessungen und kompakter Bauweise ein hohes Auflösungsvermögen und gleichzeitig eine gute Transmission für die Elektronen besitzt.

Dieses Spektrometer nach der Erfindung, das, wie eingangs erwähnt, ein 45° -Spektrometer aufweist, zeichnet sich erfindungsgemäß dadurch aus, daß dem 45° -Spektrometer ein als langbrennweitige, schwach fokussierende Linse ausgebildetes Elektronenabbremssystem vorgeschaltet ist.

Das Auflösungsvermögen wird in diesem Spektrometer dadurch ganz erheblich verbessert, daß das bekannte 45° -Spektrometer in Kombination mit einem Abbremssystem für Elektronen versehen ist. Zwar ist die Abbremsung von Elektronen zur

Erhöhung des Auflösungsvermögens im Prinzip eine bekannte Maßnahme, die jedoch in der Regel Nachteile mit sich bringt; denn im allgemeinen sind mit der Abbremsung Intensitätsverluste der Elektronen und Variationen der Spektrometertransmission mit der Elektronenenergie verbunden. Gemäß der Erfindung ist es aber dadurch, daß als Abbremsystem eine langbrennweitige, schwach fokussierende Linse verwendet wird, gelungen, Intensitätsverluste und Transmissionsvariationen weitgehend auszuschalten. "Langbrennweilig" bedeutet hier, daß die Brennweite groß im Verhältnis zur Laufstrecke der Elektronen zwischen der Probe und dem Eintrittsschlitz in das 45° -Spektrometer ist.

Die langbrennweitige Linse kann im Eintrittskollimator des 45° -Spektrometers vorgesehen bzw. eingebaut sein, so daß die aus der langbrennweitigen Linse austretenden Elektronen unter 45° in das homogene elektrische Feld des 45° -Spektrometers eintreten.

Diese Linse kann einen Eintrittsring und einen Austrittsring als Halterung von mehreren für die Elektronen hochtransparente Metallnetze aufweisen. Ausgezeichnete Ergebnisse werden schon erzielt, wenn ein Eintritts- und ein Austrittsring zur Halterung von zwei parallelen, hochtransparenten Metallnetzen vorgesehen sind, zwischen denen eine einstellbare Abbremsspannung anlegbar ist. Die Netze liegen dabei bevorzugt mit dem größten Teil ihrer Fläche in Höhe oder vor der Eintrittsstirnfläche des Eintrittsrings und in Höhe oder hinter der Austrittsstirnfläche des Austrittsrings.

Die langbrennweitige Linse ist schwach fokussierend, und ihre Wirkung reicht aus, um Intensitätsverluste bei der Abbremsung der Elektronen zu verhindern. Mit dem erfindungsgemäßen Spektrometer ist es gelungen, die Elektronen auf $1/100$ ihrer Energie abzubremesen. Dabei wurde ein Auflösungsvermögen bis zu 2×10^{-4} erreicht. Andererseits verhindert die große Brennweite der Linse, daß Elektronen einer bestimmten Energie

bevorzugt fokussiert werden. Dadurch ergibt sich eine praktisch konstante Transmission für die Elektronen in einem weiten Energiebereich, der beispielsweise etwa 200 bis 2000 eV beträgt. Bei alledem ist die Linse klein und kann in kleinen Spektrometernasen verwendet werden; das Spektrometer kann nahe an die Probe herangebracht werden; der von der Linse erfaßte Raumwinkel ist somit relativ groß und man erhält eine hohe Empfindlichkeit.

Die konstante Elektronenemission hat den Vorteil, daß gemessene Augerelektronenintensitäten direkt Aufschluß über die Konzentration der in der Probe enthaltenen Fremdatome geben; eine nachträgliche Korrektur der gemessenen Intensitäten ist somit nicht nötig.

Im einzelnen ermöglicht es das erfindungsgemäße Spektrometer, bei konstanter Elektronentransmission im Energiebereich von 0 bis 5000 eV eine Energieauflösung von etwa 0,1 % zu erreichen. Die Elektronentransmission beträgt dabei 20 %. Reicht bei bestimmten Anwendungsfällen ein geringeres Auflösungsvermögen, z.B. von 3 %, aus, dann kann man durch eine andere Einstellung der Abbremsspannung eine Elektronentransmission von z.B. bis 80% erreichen.

Das erfindungsgemäße Spektrometer ist insbesondere auf folgenden Gebieten mit Vorteil anwendbar:

1. Festkörperphysik (Materialforschung): Elementenanalyse an Festkörperoberflächen, z.B. Analyse von Legierungen sowie von Verunreinigungen in Festkörperoberflächen. Ermittlung der Tiefenprofile und Oberflächenstrukturen in Festkörpern, z.B. Ermittlung von Halbleiterdotierungen und von Diffusionstiefen.

2. Aerosolphysik (Umweltschutz): Elemente- und Verbindungsanalyse in Aerosolen, z.B. Analyse der Zusammensetzung von

Abgasen.

3. Molekülphysik und -chemie (chemische Analyse): Verbindungsanalyse, z.B. Analyse der Veränderungen von Katalysatoroberflächen. Identifizierung von Molekülen, z.B. analytische Bestimmung der Zusammensetzung von Proteinen.

4. Strahlenbiologie (Medizin): Ermittlung von Emissionsquerschnitten für Sekundärelektronen in den Geweben, z.B. Ermittlung von Energiedispositionen in Geweben.

5. Grundlagenforschung: Sekundär-Elektronen-Spektroskopie in Ion-Atom-Stoßprozessen, wie z.B. die Untersuchung von Atomstrukturen und von dynamischen Anregungsprozessen.

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines in den Fig. 1 und 2 der Zeichnung im Prinzip dargestellten, besonders bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläutert; es zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Spektrometers; und

Fig. 2 eine Teilschnittansicht, die den Bereich Z in Fig. 1 in vergrößertem Maßstab und mit näheren Einzelheiten wiedergibt.

Das Spektrometer für die niederenergetischen Elektronen, insbesondere für Auger-Elektronen, die aus einer Probe 1 austreten, weist zunächst eine allgemein mit 2 bezeichnete langbrennweitige, schwach fokussierende Linse für die Elektronen auf, der ein 45° -Parallelplatten-Spektrometer nachgeordnet ist, das insgesamt mit 3 bezeichnet ist. Daran schließt sich eine Streuelektronen zurückhaltendes und somit diskriminierende Elektronen-Nachbeschleunigungsstrecke 4

an, an deren austrittsseitigem Ende eine Elektronennachweiseinrichtung, z.B. ein Elektronenvervielfacher, vorgesehen ist. In der Zeichnung ist die Elektronennachweiseinrichtung selbst nicht dargestellt, sondern nur deren Gehäuse 5. Selbstverständlich ist das Spektrometer so gebaut, daß die Elektronenbahnen im Hochvakuum verlaufen, wie das bei solchen Elektronenspektrometern üblich ist, so daß auf die diesbezüglichen konstruktiven Maßnahmen nicht näher eingegangen zu werden braucht.

Die langbrennweitige, schwach fokussierende Linse 2 besitzt einen Eintrittsring 6 als Halterung für ein Metallnetz 8 und einen Austrittsring 7 als Halterung für ein Metallnetz 9. Die Metallnetze 8 und 9 verlaufen wie die Ringe 6 und 7 zueinander parallel. Die Metallnetze 8 und 9 sind für die Elektronen hochtransparent ausgebildet. An die Ringe 6 und 7 ist eine Abbremsspannung einlegbar.

Vor der Linse 2 liegt ein sich konisch zur Probe 1 verjüngender Eintrittsfokus 20 mit einer schlitzförmigen Eintrittsblende 21, die die Aufgabe hat, den Eintrittsraumwinkel bei großen Proben 1 zu begrenzen.

Das 45° -Parallelplatten-Spektrometer 3 weist eine erste Metallplatte 10 und eine zweite Metallplatte 11 auf, die sich in einem vorbestimmten Abstand befinden, und zwischen denen ein homogenes, elektrostatisches Feld erzeugt wird. Weiterhin können zwischen diesen beiden Metallplatten 10 und 11 noch Randstörungen des homogenen Feldes zwischen den Metallplatten 10 und 11 behebende Äquipotentialbleche 12 vorgesehen sein, die den Raum zwischen den Metallplatten 10 und 11 im wesentlichen freilassen. In der ersten Metallplatte 10 befindet sich ein rechteckiger Eintrittsschlitz 13, der zusammen mit dem gesamten 45° -Parallelplatten-Spektrometer so angeordnet ist, daß die aus der langbrennweitigen Linse 2 austretenden Elektronen unter 45° in das homogene

elektrische Feld des 45° -Parallelplatten-Spektrometers 3 eintreten. Weiterhin besitzt die erste Metallplatte 10 einen rechteckigen Austrittsschlitz 14, durch den die Elektronen unter einem Winkel von 45° zu Metallplatte 10 in die Nachbeschleunigungsstrecke 4 eintreten.

Die Nachbeschleunigungsstrecke 4 weist eine Reihe von zueinander parallelen Metallnetzen 15, 16 und 17 auf (siehe insbesondere auch Fig. 2), an die entsprechende Nachbeschleunigungsspannungen angelegt werden. Die Nachbeschleunigung diskriminiert Streuelektronen, macht also die rauscharme Aufnahme von Spektren möglich. Dabei ist an das Netz 17 ein negatives Potential gelegt, das die Streuelektronen zurückhält. An die Nachbeschleunigungsstrecke 4 schließt sich, wie bereits erwähnt, die Elektronennachweiseinrichtung, die sich im Gehäuse 5 befindet, an.

Die Wirkungsweise des vorstehend beschriebenen Spektrometers ist wie folgt:

Die Auger-Elektronen treten aus der Probe 1 durch die Linse 2 in das Spektrometer 3 ein.

In der Linse 2 werden die Elektronen zwischen den Metallnetzen 8, 9 um einen einstellbaren Energiebetrag abgebremst und treten unter 45° durch den Eintrittsschlitz 13 in das homogene elektrische Feld zwischen den Metallplatten 10, 11 ein. Dort durchlaufen sie je nach ihrer Energie eine mehr oder weniger steile Parabelbahn. Diejenigen Elektronen, die durch den Austrittsschlitz 14 hindurchgelangen, werden in der Nachbeschleunigungsstrecke 4 nachbeschleunigt, und die Menge bzw. der Strom dieser Elektronen wird in der im Gehäuse 5 befindlichen Elektronennachweiseinrichtung gemessen.

Über eine Zählelektronik mit Verstärker, Impulsformer und Diskriminator kann die Information über die Anzahl der nachgewiesenen Elektronen beispielsweise in einen Prozeßrechner eingegeben werden, der durch Veränderung der Abbremsspannung das gesamte Energiespektrum aufnimmt, speichert und gegebenenfalls auf Abruf auf einem Sichtgerät darstellt.

Der Energiebereich dieses Spektrometers liegt bei 0 bis 5000 eV, das Auflösungsvermögen beträgt z.B. 0,1% bei einer Elektronentransmission von 20%, wenn die Elektronen genügend abgebremst werden. Bei geringerer Abbremsung der Elektronen und einem entsprechend geringeren Auflösungsvermögen von 3% ergibt sich eine Elektronentransmission von 80%. Der Spektrometerfaktor, d.h. das Verhältnis der Ablenkspannung zur Elektronenenergie, beträgt 0,6.

12
Leerseite

Nummer: 26 48 466
 Int. Cl.2: G 01 N 23/227
 Anmeldetag: 26. Oktober 1976
 Offenlegungstag: 27. April 1978

.. 43.
 2648466

NACHGEREICHT

Fig. 1

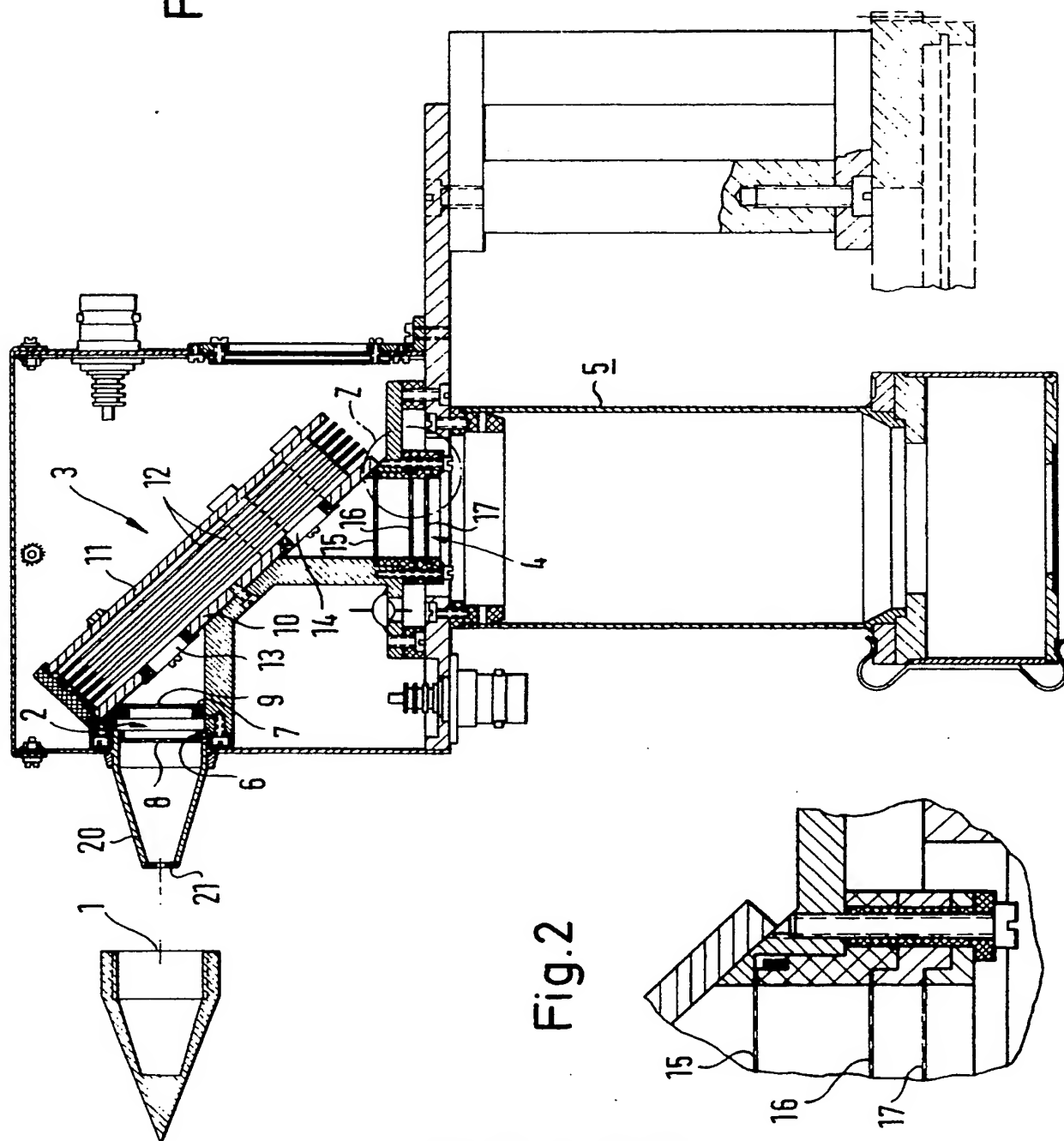


Fig. 2

809817/0542

HAHN-MEITNER-INSTITUT